

01; 05.2; 09

КРИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ $1/f$ ШУМА
В ПЕРКОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

А.Е. Морозовский, А.А. Снарский

В проводниках, при протекании по ним тока наблюдаются флуктуации токов или напряжения, которые принято характеризовать относительной спектральной плотностью шума ПШ - φ . Во многих случаях $\varphi \sim f^{-\beta}$, где $\beta \approx 1$. Такой вид шума принято называть фликкер-шумом или шумом $1/f$. Особенно велик $1/f$ шум в неоднородных системах [1]. В связи с этим возникает задача: считая ПШ в каждой из фаз известным, найти ПШ φ^e макроскопически неоднородной системы вблизи порога протекания. В последнее время этой задаче уделяется значительное внимание (см., например, [2-4]). Согласно [2-4], ПШ вблизи порога протекания ρ_c ведет себя критическим образом

$$\varphi_+^e \sim \varphi_1 \tau^{-k}, \quad \varphi_-^e \sim \varphi_2 |\tau|^{-k'}, \quad \tau = \rho - \rho_c, \quad (1)$$

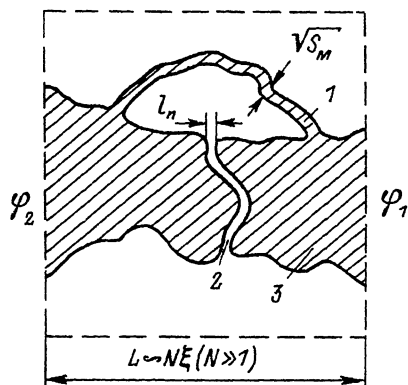
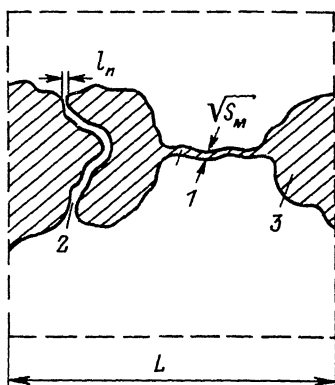
и характеризуется критическими индексами $k (\rho > \rho_c)$ и $k' (\rho < \rho_c)$, где ρ - концентрация хорошо проводящей фазы, φ_1 - ПШ хорошо, φ_2 - плохо проводящих фаз.

Несмотря на то что двухсторонние оценки k и k' [3] и их значения, полученные ренормгрупповым методом, хорошо согласуются с численными расчетами для решеточных моделей [2,5], говорить о соответствии теории, приводящей к (1), и эксперимента, по-видимому, рано. Во-первых, φ_+^e и φ_-^e должны совпадать друг с другом в области размазки Δ (т.е. при $|\tau| \ll \Delta$ [6]), что при произвольных φ_1 и φ_2 невозможно. Во-вторых, как следует из реальных, а не модельных экспериментов $\varphi_+^e \sim \tau^{-\alpha}$, где $\alpha_3 = 5 \pm 1$ [7], $\alpha_2 = 6.27 \pm 0.08$ [8], что значительно выходит за рамки двухсторонних ограничений для k как для трехмерного случая $1.01 \leq k_3 \leq 1.56$, так и двумерного $0.51 \leq k_2 \leq 1.40$ (нижний индекс - мерность задачи) [9]. Ниже будут получены выражения для ПШ, позволяющие, по-видимому, снять оба противоречия.

Общее выражение φ^e имеет вид [2, 10]

$$\varphi_{V_0}^e = \frac{1}{V_0} \frac{\langle c(\vec{r}) [\sigma(\vec{r}) (\vec{E}(\vec{r}))^2]^2 \rangle}{(\sigma^e \langle \vec{E}(\vec{r}) \rangle^2)^2}, \quad (2)$$

где $\varphi_{V_0}^e$ - ПШ в объеме V_0 ; c - величина, связанная с ПШ φ_V в объеме V следующим образом: $c = \varphi_V \cdot V$; $\sigma(\vec{r})$, σ^e - удельная и эффективная проводимости; $\vec{E}(\vec{r})$ - напряженность электрического поля. Таким образом, для определения ПШ необходимо знать не только σ^e и $\sigma(\vec{r})$, но и распределение электрического

α  β 

Модель структуры среды вблизи порога протекания.

а) $\rho > \rho_c$, заштрихована хорошо проводящая фаза, 1 - мостик толщиной $\sqrt{S_M}$ в трехмерном и δ_M в двухмерном случаях, l_M - его длина; 2 - прослойка плохо проводящей фазы, толщиной l_n и площадью S_n ; 3 - база, с характерным размером ξ , $\xi \approx \alpha_0 |\tau|^{-\nu}$. б) 2 - прослойка ($\rho < \rho_0$). $V_M = \alpha_0^2 l_M$ - объем мостика, $V_n = \alpha_0 S_n$ - прослойки, $V \sim \xi^3$, $\delta_M \approx \alpha_0$, $S_M \approx \alpha_0^2$, $l_n \approx \alpha_0$ - характерный размер „кубиков“, из которых состоит случайно неоднородная среда.

поля, джоулева тепловыделения, что невозможно без обращения к моделям сред вблизи ρ_c . Первой моделью (ток течет только по одножильным каналам мостика) была модель Скал-Шкловского [11]. Значение тонких прослоек плохо проводящей фазы при $\rho < \rho_c$ было рассмотрено в [12]. В [13-15] была предложена конкретная геометрия этих „слабых мест“ - мостиков и прослоек (см. рисунок)

$$\frac{S_M}{L \xi} \sim |\tau|^{t_3}, \quad \frac{\xi^2 l_M}{S_M l_n} \sim |\tau|^{-(t_3 + q_3)}, \quad \frac{S_n}{L \xi} \sim |\tau|^{-q_3}, \quad (3)$$

в трехмерном случае, и

$$\frac{\delta_M}{L} \sim |\tau|^{t_2}, \quad \frac{\xi l_M}{\delta_M l_n} \sim |\tau|^{-(t_2 + q_2)}, \quad \frac{\delta_n}{L} \sim |\tau|^{-q_2} \quad (4)$$

в двухмерном, где t и q критические индексы проводимости.

Используя модели „слабого звена“ [13, 14], легко оценить ПШ; например, для $\rho > \rho_c$ токи и напряжения на мостике и про-

слолке (см. рисунок, а) равны: $j_1 \approx \Delta\varphi/R_1\alpha_0^2$, $E_1 \approx \Delta\varphi/L_M$,
 $j_2 \approx \Delta\varphi/R_2 S_n$, $E_2 \approx \Delta\varphi/\alpha_0$, где $R_1 \approx L_M/\sigma_1\alpha_0^2$, $R_2 \approx$
 $\approx \alpha_0/\sigma_2 S_n$ - сопротивления мостика и прослойки; σ_1, σ_2 - прово-
 димости фаз ($\sigma_2/\sigma_1 \ll 1$). Подставляя $j_{1,2}$ и $E_{1,2}$ в выражение
 (2), которое для рассматриваемого случая примет вид

$$\varphi_+^I \approx (\varphi_1 j_1^2 E_1^2 V_M/V + \varphi_2 j_2^2 E_2^2 V_n/V) \alpha_0^3 / (\sigma_1 \langle E \rangle^2)^2 V_0, \quad (5)$$

где $V_M = \alpha_0^2 L_M$, $V_n = \alpha_0 S_n$, $V \sim \xi^3$, получим
 Аналогично вычисляется и φ_-^e . Записав φ_{\pm}^e в общем виде

$$\varphi_+^e \sim \varphi_1 \tau^{-k} + \varphi_2 \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)^2 \tau^{-w}, \quad \varphi_-^e \sim \varphi_2 |\tau|^{-k'} + \varphi_1 \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)^2 |\tau|^{-w'}, \quad (6)$$

для критических индексов k, k', w и w' с учетом (3-4) полу-
 чаем

$$k = 2\nu(d-1) - t, \quad w = q + 2(t + \nu), \quad k' = 2\nu - q, \quad w' = 2q + t + 2\nu(d-1). \quad (7)$$

Первые слагаемые в (5) совпадают с известными из литературы
 выражениями $\varphi^I(1)$, а k и k' хорошо согласуются с известными
 численными значениями как в двух и трехмерном случаях, так и в
 случае критической размерности $d_c = 6$: $k_2 = k_2' = 1.33$ (1.34),
 $k_3' = 0.82$ (0.66), $k_3 = 1.8$ (1.5), $k_6 = 12$ (12) [4] (в скоб-
 ках приведено литературное значение; $t_2 = q_2 = \nu_2 = 4/3$, $t_3 =$
 $= 1.8$, $q_3 = 0.98$, $\nu_3 = 0.9$).

Вторые слагаемые в (6), содержащие малый множитель σ_2/σ_1 ,
 могут вносить значительный вклад в ПШ. Например, ПШ на пороге
 протекания (в области размазки) φ_0^e следует из (6) при замене
 τ на Δ ($\Delta = \tau^\alpha$, $\alpha = 1/(t + q)$), при этом второе слагаемое в
 φ_+^e совпадает с первым в φ_-^e и наоборот, таким образом, как
 и должно быть, $\varphi_+^e(\Delta) = \varphi_-^e(\Delta)$. В двумерном случае, т. е. для
 сред Дыхне [16],

$$\varphi_0^e \sim (\varphi_1 + \varphi_2) \sqrt{\frac{\sigma_1}{\sigma_2}}. \quad (8)$$

Как правило, ПШ обратно пропорциональна проводимости $\varphi_1/\varphi_2 \sim$
 $\sim \sigma_2/\sigma_1$. В этом случае при $\Delta \ll \tau \ll \Delta^m$, где $m = (t + q)/(q + 3t - 2\nu)$
 (что всегда возможно при достаточно большой неоднородности, т. к.
 $0 < m < 1$), второе слагаемое φ_+^e будет больше первого и ПШ
 будет определяться критическим индексом w_3 , а не k . Оценки для
 w дают $w_3 = 2t_3 + q_3 + 2\nu_3 \approx 6.4$, $w_2 = 2t_2 + q_2 + 2\nu_2 \approx 6.7$, что
 удовлетворительно согласуется с экспериментом [7] $\alpha_3 = 5 \pm 1$
 и [8] $\alpha_2 = 6.27 \pm 0.08$.

Авторы благодарны А.М. Дыхне, А.Н. Махлину и А.Я. Шкиву за
 обсуждение работы.

- [1] К о г а н Ш.М. // УФН. 1977. Т. 123. В. 1. С. 131-136.
- [2] R a m m a l R., T a n n o u s C., T r e m -
b l a y A.-M.S. // Phys. Rev. A. 1985. V. 31.
N 4. P. 2662-2671.
- [3] W r i g t D.C., B e r g m a n D.J., K a n -
t o r Y. // Phys. Rev. B. 1986. V. 33. N1. P. 396-401.
- [4] P a r c k Y., H a r r i s B., L u b e n -
s k y T.C. // Phys. Rev. B. 1987. V. 35. N 10.
P. 5048-5055.
- [5] H u i P.M., S t r o u d D. // Phys. Rev. B. 1986.
V. 33. N 3. P. 2077-2080.
- [6] E f r o s A.L., S h k l o v s k i i B.I. // Phys.
Stat. Sol. (B). 1976. V. 76. N 2. P. 475-485.
- [7] C h e n C.C., C h o u Y.C. // Phys. Rev. Lett.
1985. V. 54. N 23. P. 2529-2532.
- [8] M a n t e s e J.V., W e b b W.W. // Phys. Rev.
Lett. 1985. V. 55. N 20. P. 2212-2215.
- [9] R a m m a l R. // J. Phys. Lett. (Fr.). 1985.
V. 46. N 4. L. 129-136.
- [10] W o l f M., M ü l l e r K.-H. // Phys. Stat.
Sol. (a). 1985. V. 92. N 2. P. 151-153.
- [11] С к а л А.С., Ш к л о в с к и й Б.И. // ФТП, 1974.
Т. 8. В. 8. С. 1586-1592.
- [12] Ш к л о в с к и й Б.И. // ЖЭТФ. 1977. Т. 72. В. 1.
С. 288-295.
- [13] С н а р с к и й А.А. // ЖЭТФ. 1986. Т. 91. В. 4. С. 1405-
1410.
- [14] М о р о з о в с к и й А.Е., С н а р с к и й А.А. Пре-
принт ИМФ АН УССР № 20, Киев, 1987, 14 с.
- [15] Л у к њ я н е ц С.П., С н а р с к и й А.А. // ЖЭТФ.
1988. Т. 94. В. 7. С. 301-307.
- [16] Д ы х н е А.М. // ЖЭТФ. 1970. Т. 59. В. 7. С. 110-115.

Институт металлофизики
АН УССР, Киев

Поступило в Редакцию
25 ноября 1988 г.